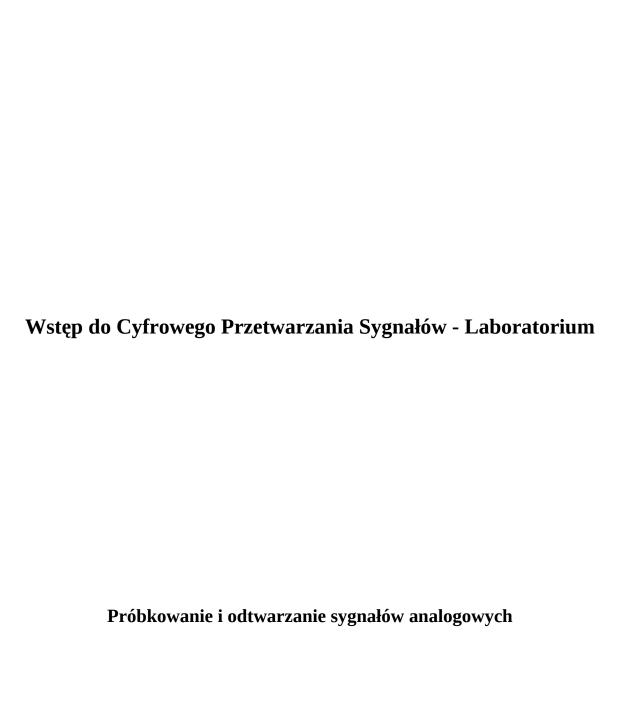
Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Telekomunikacji



1. Ćwiczenie

I - Aliasing.m:

Symulacje:

```
a) E=1 t=0:0.01:5 Ts=1/4, Ts=1/2, Ts=1 b) E=10 t=0:0.01:50 Ts=1/4, Ts=1/2, Ts=1
```

- 1. Określić częstotliwości próbkowania jeżeli odstęp Ts między próbkami równa się: 1/4, 1/2, 1 sekundy
- 2. Odczytać w każdym przypadku
 - a) wartość Xs w punkcie fs/2
 - b) maksymalną wartość Xs w pukcie f=0
- 3. Jaki jest wpływ częstotliwości próbkowania na wartość aliasingu?
- 4. Od czego zależy lokalizacja "repetycji" w widmie sygnału spróbkowanego?
- 5. Podać przyczynę zmiany wartości Xs (= w osi Y) gdy zmienia się Ts
- 6. Jaka jest relacja między czasem trwania sygnału x(t) a szerokością jego widma?
- 7. **Wyliczyć** transformatę Fouriera sygnału analogowego x(t)

II - Sampling1.m

Symulacje:

- a) Ts=0.01; (odstęp między próbkami)
- b) Ts=0.05;
- c) Ts = 0.1;

Zadania

- 1. Obliczyć częstotliwość f i okres T sygnału analogowego xa
- 2. Ustalić relacje między odstępem między próbkami Ts a okresem sygnału analogowego T,

w każdym przypadku

3. Ustalić relacje między częstotliwością próbkowania fs a częstotliwością sygnału analogowego f,

w każdym przypadku

- 4. Zarejestrować sygnały spróbkowane oraz odtworzone i zinterpretować otrzymane rezultaty
- 5. Wyznaczyć częstotliwość i amplitudę sygnału analogowego odtworzonego z próbek

(na podstawie centralnej części rys)

Sygnał jest w przybliżeniu poprawnie odtworzony z próbek, jeżeli jego amplituda i częstotliwość

są takie jak w pierwotnym sygnale analogowym

II - Sampling1.m

Symulacje:

- a) n=0:N;
- b) n=0.4:N;
- c) n=0.5:N;

Zadania

6. Zarejestrować sygnały: analogowy,(xa), analogowy spróbkowany (xp) i sygnał odtworzony (xo)

przy różnych wartościach momentu rozpoczęcia próbkowania, czyli: n=0:N n=0.4:N n=0.5:N

7. Zinterpretować otrzymane rezultaty

2. Wzór sprawozdania

Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów - laboratorium				
Temat:				
lmię i nazwisko:				
Data ćwiczenia:	Data oddania sprawozdania:	Ocena:		

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Wykresy otrzymanych przebiegów,
- Odpowiedzi na pytania,
- Wnioski!

```
clear;
t=0:0.01:5;
f=-10:0.001:10;
                                                 % odstęp między próbkami;
Ts=1/4; fs=1/Ts;
czestotliwość próbkowania
E=1:
                                                  % parametr
x=exp(-t/E);
                                                                         %
sygnał analogowy
X=1./(1/E+1i*2*pi*f);
                                                                        %
Widmo sygnału analogowego
                                               % Widmo sygnału spróbkowanego
Xs=zeros(size(f)):
for n=0:10*E/Ts
  Xs=Xs+exp(-n*Ts/E)*exp(-1i*2*pi*f*n*Ts);
end
subplot(3,1,1); plot(t,x); title('x(t)'); grid;
subplot(3,1,2); plot(f,abs(X));xlabel('f(Hz)');title('Widmo modulu X(f)');grid;
subplot(3,1,3); plot(f,abs(Xs));xlabel('f(Hz)');title('Widmo modułu Xs(f)');grid;
% Symulacie:
% a) E=1 t=0:0.01:5 Ts=1/4, Ts=1/2, Ts=1
                                    Ts = 1/4, Ts = 1/2, Ts = 1
% b) E=10 t=0:0.01:50
%------
% Zadania
% 1. Określić częstotliwości próbkowania jeżeli odstęp Ts między próbkami
% równa się: 1/4, 1/2, 1 sekundy
% 2. Odczytać w każdym przypadku
              a) wartość Xs w punkcie fs/2
%
              b) maksymalną wartość Xs w pukcie f=0
% 3. Jaki jest wpływ częstotliwości próbkowania na wartość aliasingu?
% 4. Od czego zależy lokalizacja "repetycji" w widmie sygnału spróbkowanego?
% 5. Podać przyczyne zmiany wartości Xs (= w osi Y) gdy zmienia się Ts
% 6. Jaka jest relacja między czasem trwania sygnału x(t) a szerokością jego widma?
% 7. Wyliczyć transformatę Fouriera sygnału analogowego x(t)
```

PRÓBKOWANIE I ODTWARZANIE - CZ1

```
clear;
tmax=1:
t=0:0.001:tmax:
                                                                        % sygnał
xa = cos(20*pi*t);
analogowy
Ts=0.01;
                                                                         % odstęp
miedzy próbkami
% Ts=0.05;
% Ts=0.1;
                                                                         %
fs=1/Ts;
częstotliwość próbkowania
N=round(tmax/Ts); n=0:N;
xp = cos(20*pi*n*Ts);
                                                                       % sygnał
spróbkowany
subplot(1,2,1); plot(t,xa,n*Ts,xp,'r.','MarkerSize',15); grid;
ylabel('xa(t), xp(t)'); title('Próbkowanie sygnału analogowego xa z odstępem Ts');
                                                                         % sygnał
odtworzony z próbek
xo=xp*sinc(fs*(ones(length(n),1)*t-(n*Ts)'*ones(1,length(t))));
subplot(1,2,2); plot(t,xo);
ylabel('xo(t)'); title('Sygnał odtworzony z próbek'); grid;
% Symulacie:
                                % odstęp między próbkami
% a) Ts=0.01;
% b) Ts=0.05;
% c) Ts=0.1;
%_-----
% Zadania
% 1. Obliczyć częstotliwość f i okres T sygnału analogowego xa
% 2. Ustalić relacje między odstępem między próbkami Ts a okresem sygnału analogowego T,
  % w każdym przypadku
% 3. Ustalić relacje między częstotliwością próbkowania fs a częstotliwością sygnału
analogowego f,
  % w każdym przypadku
% 4. Zarejestrować sygnały spróbkowane oraz odtworzone i zinterpretować otrzymane
rezultaty
% 5. Wyznaczyć częstotliwość i amplitudę sygnału analogowego odtworzonego z próbek
  % (na podstawie centralnej części rys)
```

% Sygnał jest w przybliżeniu poprawnie odtworzony z próbek, jeżeli jego amplituda i

% są takie jak w pierwotnym sygnale analogowym

częstotliwość

PRÓBKOWANIE I ODTWARZANIE - CZ2

```
clear;
tmax=1:
t=0:0.001:tmax:
                                                            % sygnał
xa = cos(20*pi*t);
analogowy
Ts=0.05; N=round(tmax/Ts); fs=1/Ts;
                                                           % Próbkowanie
n=0:N;
% n=0.4:N;
% n=0.5:N;
xp = cos(20*pi*n*Ts);
                                                            % sygnał
spróbkowany
subplot(1,2,1); plot(t,xa,n*Ts,xp,'r.','MarkerSize',15); grid;
ylabel('xa(t), xp(t)');
title('Próbkowanie sygnału analogowego xa z odstępem Ts');
                                                              % Odtwarzanie
xo=xp*sinc(fs*(ones(length(n),1)*t-(n*Ts)'*ones(1,length(t))));
subplot(1,2,2); plot(t,xo); grid;
ylabel('xo(t)'); title('Sygnał xo odtworzony z próbek');
%-----
% Symulacje:
% a) n=0:N:
% b) n=0.4:N;
% c) n=0.5:N;
%-----
% Zadania
% 6. Zarejestrować sygnały: analogowy,(xa), analogowy spróbkowany (xp) i sygnał
odtworzony (xo)
 % przy różnych wartościach momentu rozpoczęcia próbkowania, czyli:
 % 7. Zinterpretować otrzymane rezultaty
```

Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów - laboratorium				
Temat: Aliasing, sampling				
Imię i nazwisko: Marcel Garczyk				
Data ćwiczenia: 23.03.22r.	Data oddania sprawozdania: 23.03.22r.	Ocena:		

I. Aliasing.m

1. Określić częstotliwości próbkowania jeżeli odstęp Ts między próbkami równa się: 1/4, 1/2, 1 sekundy.

E = 1 t = 0:0.01:5			E = 10 t = 0:0.01:50			
	Ts					
1/4	1/2	1	1/4	1/2	1	
fs						
4	2	1	4	2	1	





2. Odczytać w każdym przypadku:

a) Wartość Xs w dla f = fs/2

E = 1 t = 0:0.01:5			E = 10 t = 0:0.01:50		
Ts					
1/4	1/2	1	1/4	1/2	1
Xs					
0.527	0.62	0.723	0.6	0.42	0.47

moleje?

2,5per

b) Wartość Xs w dla f = 0

E = 1 t = 0:0.01:5			E = 10 t = 0:0.01:50		
Ts					
1/4	1/2	1	1/4	1/2	1
Xs					
4.5	2.5	1.6	40.5	20.5	10.5

3. Jaki jest wpływ częstotliwości próbkowania na wartość aliasingu? f_s – częstotliwość próbkowania

f_gr - częstotliwość graniczna sygnału

Aliasing nie wystąpi jeżeli fs >= 2*f_gr, jeżeli f_s < 2*f_gr, to wtedy wystąpi aliasing.

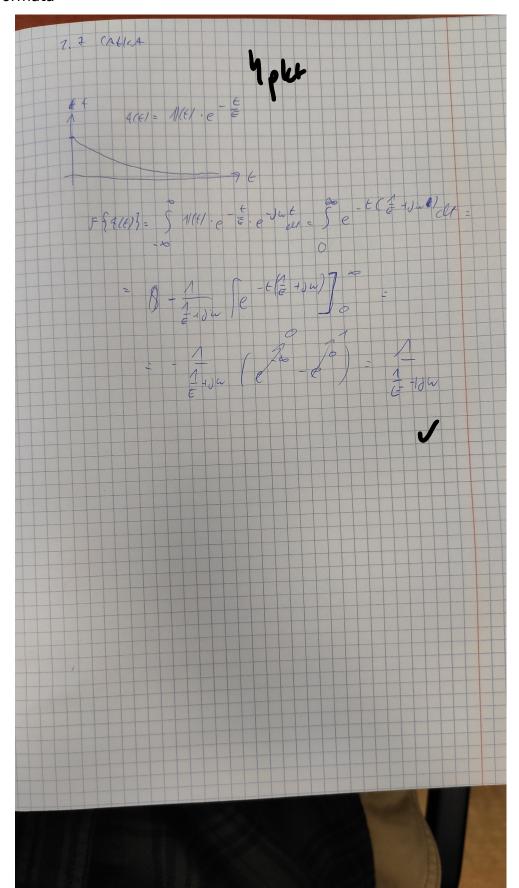
Let 4 (okt panosek ososobe se kolejnych wielokrotnościach f_s, Kolejne repetycje pojawiają się (mają swój środek) w kolejnych wielokrotnościach f_s,

5. Zwiększenie okresu próbkowania T_s powoduje zmianę wykresu widma modułu Xs(f) skaje się ono węższe co powoduje, żę dla tych samych f wypadają inne wartości Xs dla różnych T_s.

6. Im dłuższy czas trwania sygnału x(t) tym jego widmo jest szersze.

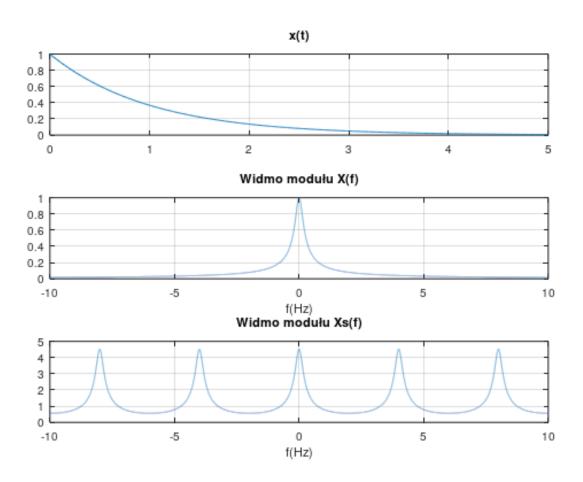
Oper Odorotnie!

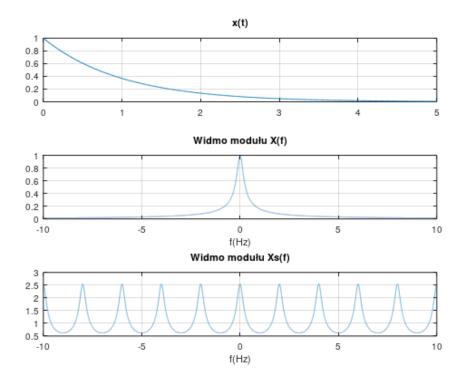
7. Transformata



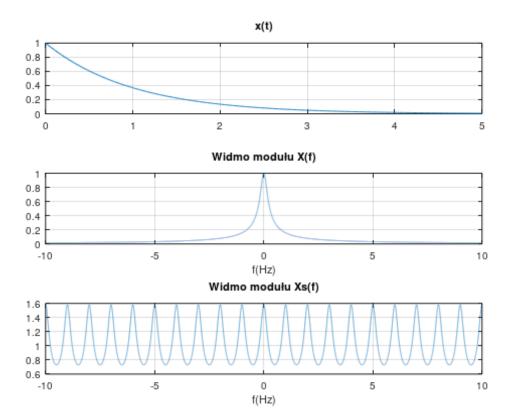
8. Wyresy

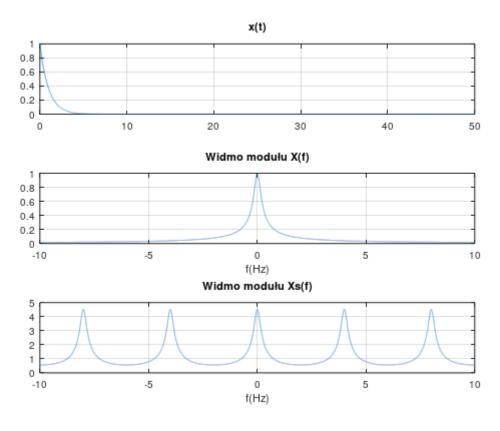
T=1/4



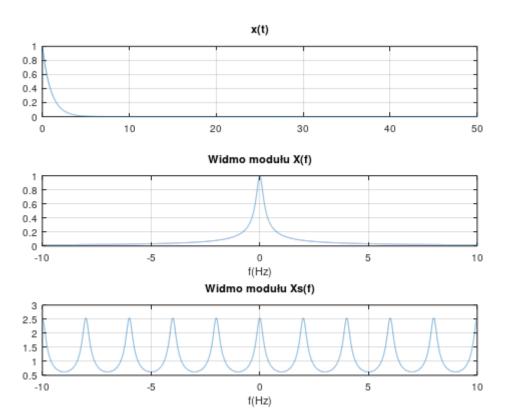


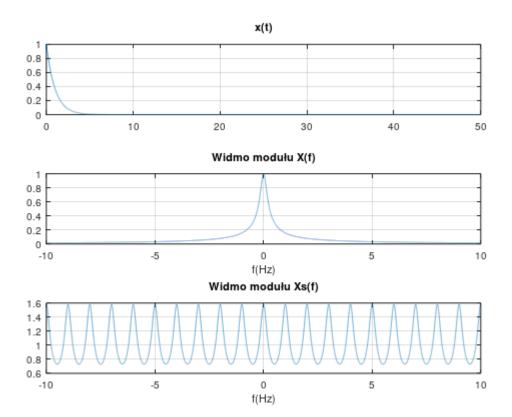
T=1





T=1/2





II. Sampling1.m

Symulacje:

- a) Ts=0.01; (odstęp między próbkami)
- b) Ts=0.05;
- c) Ts=0.1;

Zadania

1. Obliczyć częstotliwość f i okres T sygnału analogowego xa

kpV a) $f_s = 1$ b) $f_s = 1$

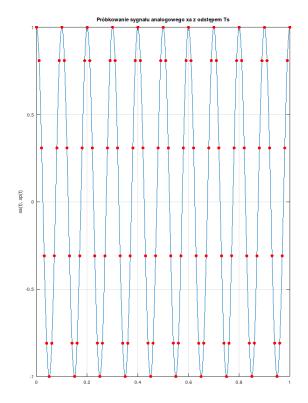
- a) $f_s = 1/0.01 = 100$
- $b) f_s = 1/0.05 = 20$
- c) $f_s = 1/0.1 = 10$

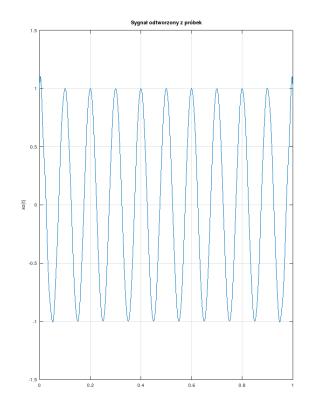
et to no malegousepo!

- 2) Związek okresu sygnału T i okresu próbkowania T s
- a) Okres T_s jest 100x mniejszy niż T.
- b) Okres T_s jest 50x mniejszy niż T.
- c) Okres T s jest 10x mniejszy niż T.
- $\frac{O_1A}{OOA} = AO \cdot \cdot \cdot \cdot OA = \frac{O_1A}{OOA}$
- 3) Ustalić relacje między częstotliwością próbkowania fs a częstotliwością sygnału analogowego f, w każdym przypadku

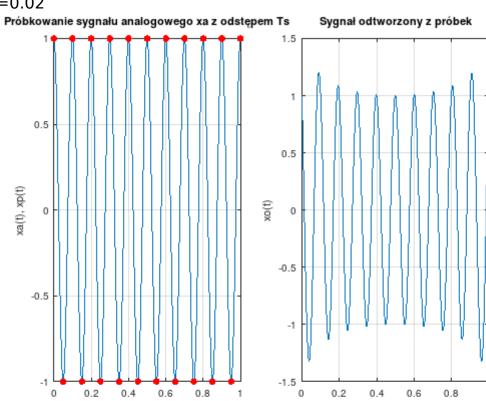
T = 0.01

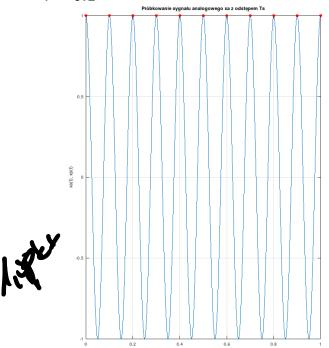
4)

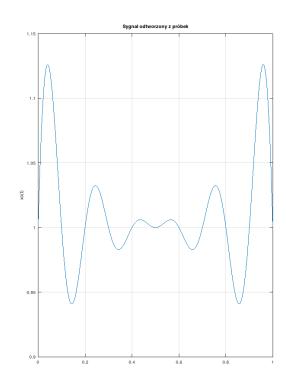




T=0.02







Observoye? ponosti?

